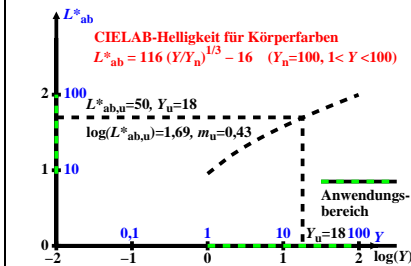
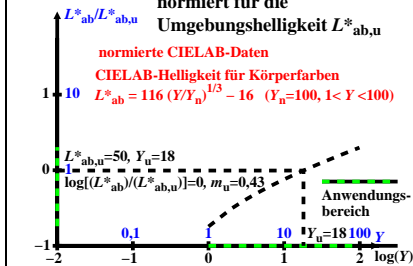


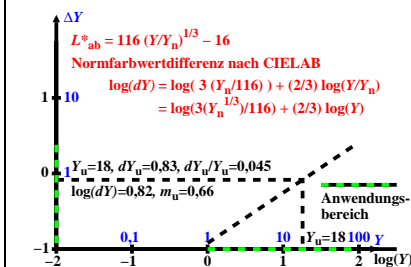
log (L^*_{ab}) CIELAB Musterhelligkeit



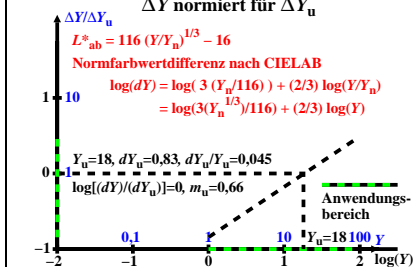
log ($L^*_{ab}/L^*_{ab,u}$) CIELAB Musterhelligkeit L^*_{ab} normiert für die Umgebungshelligkeit $L^*_{ab,u}$



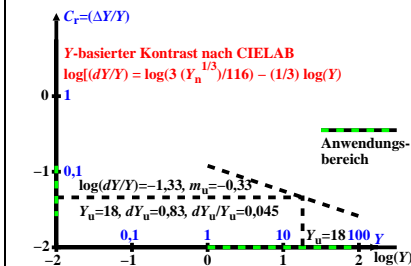
log ΔY CIE-Normfarbwertdifferenz ΔY



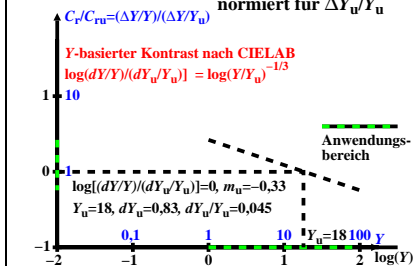
log($\Delta Y/\Delta Y_u$) CIE-Normfarbwertdifferenz ΔY normiert für ΔY_u



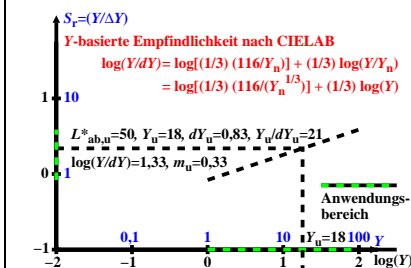
log ($\Delta Y/Y$) CIE Y-basierter Kontrast



log [($\Delta Y/Y$) / ($\Delta Y_u/Y_u$)] CIE Y-Kontrast normiert für $\Delta Y_u/Y_u$



log ($Y/\Delta Y$) CIE Y-basierte Empfindlichkeit



log [($Y/\Delta Y$) / ($Y_u/\Delta Y_u$)] CIE Y-Empfindlichkeit normiert für $Y_u/\Delta Y_u$

